

1. Record Nr.	UNICASRML0266477
Autore	Snyder, Robert L.
Titolo	Defect and microstructure analysis by diffraction / Robert L. Snyder, Jaroslav Fiala, Hans J. Bunge
Pubbl/distr/stampa	Oxford, : Oxford University Press, 1999
ISBN	0198501897
Descrizione fisica	xxii, 785 p. ; 24 cm
Altri autori (Persone)	Bunge, Hans J. Fiala, Jaroslav
Disciplina	548.83
Soggetti	Cristallografia Diffrazione di polveri Microstruttura
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia